PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-212901

(43)Date of publication of application: 05.09.1988

(51)Int.Cl.

G02B 1/10

G02F 1/09

(21)Application number: 62-

(71)Applicant: NAMIKI PRECISION

046244

JEWEL CO LTD

(22) Date of filing:

28.02.1987 (72)Inventor: TAKAHASHI

TSUTOMU

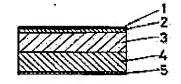
KONNO YOSHIHIRO

(54) REFLECTION PREVENTING FILM FOR MAGNETIC GARNET **ELEMENT**

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve processability and chemical durability of a Faraday element by forming MgF2 film and SiO2 film on a nonmagnetic garnet film as a reflection preventing film.

CONSTITUTION: A magnetic garnet film 4 is formed on an SiO substrate 5. A nonmagnetic garnet film 3 is formed thereon, Further, an MgF2 film 2 and an SiO2 film 1 are formed thereon to obtain a reflection preventing film. In this case, the optical film thickness of the MgF2 film 2 is regulated to $1/4\lambda$ for the central wavelength λ, and the refractive index and



the optical film thickness of the SiO2 film 1 are regulated to 1.45W1.47, and 1/16W1/8λ, respectively. Since the constitution of the reflection preventing film to be coated on a nonmagnetic garnet substrate is designed to have a double layered structure of MgF2 and SiO2 and the optical film thickness is limited, the processability and the chemical durability are improved and the stage for mass production is shortened.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑨ 日本国特許庁(JP).

⑩ 特許出願公開

❽ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-212901

@int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)9月5日

G 62 B G 62 F 1/10 1/09 A-8106-2H F-8106-2H

未請求 発明の数 1 (全3頁)

②発明の名称

磁性ガーネット素子の反射防止膜

②特 頤 昭62-46244

23出 願. 昭62(1987) 2月28日

櫾 勿発

東京都足立区新田3丁目8番22号 勉 並木精密宝石株式会社

東京本社内

良 砂発

東京都足立区新田3丁目8番22号 並木精密宝石株式会社

東京本社内

並木精密宝石株式会社 创出

東京都足立区新田3丁目8番22号

1.発明の名称

- 磁性ガーネット素子の反射防止膜

2.特許請求の範囲

液相エピタキシャル法により避性ガーネット 膜を育成させるための非強性ガーネット基板の 非育成面上において、中心波長をえとして、雄 板上にHOF。を、その光学膜厚が 1/4.2 になる ように形成し、さらにその上に、屈折率が1.45 ~ 1.47の Sl·Oz を、その光学 膜厚が 1/16~ 1/8 A の範囲になるように形成することを特徴とした 磁性ガーネット素子の反射防止膜。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]。

本発明は、ファラデー効果を利用した光アイ ソレータ、光サーキュレータ等に使用される磁 性ガーネット素子の反射防止膜に関するもので ある。

[従来の技術]

光通信,光記録,光計測等に半導体レーザを

けられたコネクター、スイッチ等により、反射 光が光源である半導体レーザに戻ると、モード ホッピング現象により安定なレーザ発援が得ら れないという問題がある。そのためこの戻り光 を阻止するために、ファラデー効果を利用した 光アイソレータの必要性が高まっている。 · 光アイソレータの俳造は、偏光子・検光子 (例えば方解石。ルチル、PBS等)。ファラ デー回転子。永久驻石等で構成され、光路とな る各々の素子には光の反射ロスが生じないよう に反射防止膜が施されている。從来ファラデー 回転子としては、FZ(フロッティング・ゾー ン)法によるパルクのYIG単結晶や、常磁性 ガラスが使用されていた。しかしながら近年希 土類ガーネットの希土類をBi(ピスマス)原子 で讃挽することにより、ファラデー回転能が大 きくなる81度換胜性ガーネットが提案されてか らは、Fフ法より量産性の優れた液相エピタキ シャル(LPE)法が注目されている。

光瀬として使用する場合、光伝送路の途中に製

LPE法では、磁性ガーネット膜を成長させ るだめには、膜と格子定数がほぼ同程度の非難 性ガーネット基板が必要であり、膜粗成に応じ て格子定数の異なるGGG (Gd3 Ga5 O17).S GG (Sa3 Ga5 O 12), NGG (Nd3 Ga5 O 12) NOG {(Gd, Ca)3 (Fe, Hg, Zr)5 O 12) 等の単精 晶基板が使用される。これらの基板上に育成さ れた斑性ガーネット説は、光学研算により表面 が護面仕上げされ、さらに光の反射を防止する ために強性ガーネット機構、非磁性ガーネット 差板朝の両面に反射防止機が被覆される。 もし 反射防止膜が被覆されない場合、単に空気との 界面での反射率を求めると、強性ガーネット膜 **棚で約15~17%、非磁性ガーネット装板側で約** 10%の光が反射される。したがって反射防止膜 は光アイソレータの挿入損失等の向上には必ず 必要であり、なおかつ出来るだけ目的とする中 心波長入で反射防止効果が最大となるように設 計することが構要である。

従来の反射防止酸としては、磁性ガーネット

よび工程短線となり、唇底性が良い。しかしながら切断時に反射防止膜が切断面で剥がれたり、切断後の洗浄により形成謎の白濁あるいは剥がれが生じる問題がある。

HgF2 を発着装置で被獲する場合、基板遺産 (Ts)が高く(10⁻⁵Torr以下でTs= 300℃以上) ないと、形成膜の付着力が低下しやすく、耐水 性等も劣化する欠点があり、超音波洗浄等の後 処理により形成膜が白濃することがある。逆に Tsを高くすると強性が一ネット膜がアニールされ光吸収損失が増大することがあるため、Tsは 200℃以下にすることが望ましい。

また反射防止膜を被覆した磁性ガーネット素子を攝光子・検光子と組合わせる時に、紫外線硬化製脂等を使用し直接接着する方法があるが、HgF2 は接着材と反応して経年変化を生ずる問題がある。

本発明はこの点を厳みて、非磁性ガーネット 基板上に被覆する反射防止度の構造を改良する ことにより、ファラデー兼子の加工性。化学的 膜(YIGから8| 置換ガーネット)の廊折率が
2.15~2.40程度であったので、鍵性ガーネット

鏡側には扇折率が1.45~1.47の 8i0。単層反射防止膜が用いられ、屈折率が1.90~2.00の非磁性
ガーネット 基板には、屈折率が1.38の Hg F 2 単

反射防止膜が用いられていた。ここにおいる

変気を媒体とした場合、反射防止膜は延板の配

近撃 I 3 の平方根√□ 5 ー 11 の廊折率を有する

材質が反射防止膜として効果があるので、

変数のような組合せでも反射防止効果は期待できた。

[発明が解決しようとする問題点]

しかし非磁性ガーネット基板側に NOF2 を用いた場合、加工性、化学的酸久性の点において不具合が生ずる。たとえば光アイソレータ用ファラデー素子として強性ガーネット膜を用いる。場合、1 " または2" 競板上にしPE成長制筋との形成は数無角。数 mm のに加工した後に動すより、1 " または2" のままで反射防止波を形成し、その後切断する方が、治具の簡素化

耐久性を向上させることを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

格子定数が12.490Aで大きさが1 ″ の非磁性 (Gd, Ca)₃ (Fe, Ng, Zr)₅ O_{1Z}ガーネット単結品 (111) 基板1上に、Bi₂ O₃ - PbO - B₂ O₃

特開昭63-212901(3)

を触別とした液相エピタキシャル法により、 81_{0・7} (Lu, Gd) 2・3 Fe₅ O 12 なる組成の厚膜ガーネットを 400 m 育成した。この膜のファラデー回転係数は、液長スー 1・3 m で・1・200 deg/cm であったので、光学研摩により膜摩 375 m まで研摩し、ファラデー回転角が45°になるようにした。その時強性ガーネット膜と反対側の基板上にもフラックス等の付着があったので、40 m 研摩した。

その後、1 ″ 基板のままで洗浄して真空蒸着 装置に入れ、基板温度Ts = 200℃,真空度 1 × 10⁻⁶Torr、蒸着時は 0₂ ガスを導入し、 1 × 10⁻⁴ Torrで蒸着した。 膜厚は光電式膜厚モニターを 使用し、第 1 図に示すように 強性 ガーネット 膜 4 側には Si 0₂ 5 を中心波長 λ = 1.3 mmに対して 1/4 λ の光学膜厚で蒸着し、非磁性 ガーネット N O G 基板 3 側には Hg F 2 2 を 1/4 λ (ただし 蒸着時の真空度 1 × 10⁻⁶Torr)で、 さらにその 上に Si 0₂ 1 を 1/16 λ の光学膜厚で蒸着した。 阿 様にして Si 0₂ 1 を 1/16 λ でなく、 1/8 λ , 1/4

光アイソレーターを作成したところ、挿入損失 0.3dB, アイソレーション38dBの特性が得られた。

本発明の反射紡止膜は真空蒸着以外でも、スパッタリング。CVD等の装置で形成可能である。

[発明の効果]

本発明により、特に非職性ガーネット基板に被覆する反射防止機の構成を、HgF2とSiQの2間構成とし、SiQの光学膜厚を限定することにより、加工性、化学的耐久性が向上し、最適時においても工程短額の効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の反射防止觀を被覆した断徴図。

第2関は、本発明の反射防止数とその比較例 との反射率曲線。

1;5:SiOg 膜

2:HgF₂ 膜

3: 非磁性ガーネット基板 4: 磁性ガーネット膜 特許出願人 並木精密宝石株式会社

入の光学膜厚にした試料も作成し、それぞれに ついて基板側の反射率を測定した。比較のため HgFpのみ蒸着の試料についても測定した。第 2 図は Ma F₂ のみ蒸着の反射率曲線(a) 、SiO_t を 1/16 入。 1/8 入 滋 着 し た そ れ ぞ れ の 反 射 率 曲 腺(b),(c)を示し、ほとんど差が生じなかった が、SiOeを 1/4 ス 蒸着した試料は (d)に示すよ うに1~3%反射ロスが多くなった。反射防止 膜を蒸着した後、マルチウィヤーソーにより3 ×3歳に切断した。切断鉄切り口を検査したが、 本発明の反射防止膜については膜の剥がれはな かった。さらに本発明の反射防止膜の化学的耐 久性を調べるために、非駄性ガーネットNOG 基板側の反射防止膜、HgFg 上にSlOzを1/16 A。 1/8 A 蒸着した試料と、Hg F 。のみ蒸装した試 料について、温度60℃、湿度90%以上の条件に おいて2,000 時間放気した。本発明のSiOzを施 着した試料は変化がなく、HOF。のみ蒸着した 試料は白く傷った。

本発明による磁性ガーネット業子を使用して

